

**CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA COMUNES A TODOS LOS GRUPOS DE LA ASIGNATURA**  
**CALENDAR OF CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES COMMON TO ALL GROUPS OF THE COURSE**

ASIGNATURA - **COURSE**: COMPONENTES Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS – **ELECTRONIC COMPONENTS AND CIRCUITS**

ESTUDIO - **PROGRAMME**: GITI-GISI-GICMyE-GITm

SEMANA - WEEK	ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA - CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES
<p><i>Indicar la semana lectiva en la que tendrá lugar la prueba o actividad de evaluación continua y describir en la columna siguiente</i> <i>Indicate the teaching week in which the continuous assessment activities will take place and describe in the following column</i></p>	
3*	Práctica 1 (baja dedicación fuera del aula) – <i>Lab 1 (low workload outside the classroom)</i>
5*	Práctica 2 (baja dedicación fuera del aula) – <i>Lab 2 (low workload outside the classroom)</i>
6*	Evaluación SPOC “Conceptos básicos para circuitos y componentes electrónicos” (BONUS) – <i>“Basic concepts for electronic circuits and components” SPOC assessment (BONUS)</i>
8*	Examen parcial 1 – <i>Midterm exam 1</i>
10*	Práctica 3 (baja dedicación fuera del aula) – <i>Lab 3 (low workload outside the classroom)</i>
12*	Examen parcial 2 – <i>Midterm exam 2</i>
13*	Práctica 4 (baja dedicación fuera del aula) – <i>Lab 4 (low workload outside the classroom)</i>

\* Sujeto a cambios en el Calendario Académico y disponibilidad de los laboratorios del Departamento de Tecnología Electrónica. La fecha concreta de esta prueba de evaluación se indicará en Aula Global al comienzo de la asignatura.